Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination
10/618,186	RAKIB ET AL.
Examiner	Art Unit
Jia W. Lu	2611

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
375	260	8/23/2006	JL
	-		
			<u> </u>

INT	INTERFERENCE SEARCHED				
Class	Subclass	Date	Examiner		
375	295	8/23/2006	JL		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

DATE 8/23/2006	EXMR JL
8/23/2006	JL
	-